

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001205480 A

(43) Date of publication of application: 31.07.01

B23K 35/363 (51) Int. CI B23K 1/00 SHOWA DENKO KK (21) Application number; 2000013872 (71) Applicant (72) Inventor: MURASE NORIKO (22) Date of filing: 18,01,00 AMITA HITOSHI

# (64) SOLDERING FLUX

### (57) Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide flux and solder paste high in preservative stability, furthermore to provide a soldering method fine-pitching the corresponding to and diversification of parts and high in reliability and COPYRIGHT; (C)2001,JPO to provide a joined article.

SOLUTION: A glycoside having a phenolic hydroxyl group is added to the flux as a reducing agent. The ratio of the particles of 20 µm or less in the solder powder is controlled to 30% or less by a number distribution, the content oxygen is controlled to 500 ppm or less, and the content of moisture in the solder paste is controlled to 0.5 wt.% or less.

SHOJI TAKASHI

# (19)日本国特許庁 (JP)

# 四公分開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-205480

(P2001-205480A) (43)公開日 平成18年7月31日(2001.7.31)

|                |               | (177             |  |  |
|----------------|---------------|------------------|--|--|
| (51) Int-CL7   | 識別記号          | <b>す</b> 1       |  |  |
| B 2 3 K 35/363 | into a time o | B 2 3 K 35/363 C |  |  |
| B231 40/400    |               | E                |  |  |
| 1/00           | 330           | 1/00 330E        |  |  |

# 審査請求 未請求 前求項の数11 OL (全 7 頁)

| (21)出願案号 | 特膜2000-13872(P2000-13872) | (71) 出國人 | 000002004<br>昭和電工株式会社                          |  |
|----------|---------------------------|----------|------------------------------------------------|--|
| (22)出版日  | 平成12年1月18日(2000. L.18)    |          | 東京都港区芝大門1丁目IS番9号                               |  |
| ·        |                           | (72) 発明者 | 村瀬 典子<br>干集県干菜市蘇区大野台1丁目1-1 昭<br>和電工株式会社総合研究所内  |  |
|          |                           | (72)発明者  | 網田 仁<br>千葉県千葉市緑区大野台1丁日1-1 昭<br>和電工株式会社総合研究所内   |  |
|          |                           | (72)発明者  | 主司 孝志<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|          |                           | (74)代班人  | 100094237<br>弁理士 矢口 平                          |  |

(54) [発明の名称] ハンダ付けフラックス

#### (57)【型約】

「誤解」保全安定性の高いフラックス、ハンダペースト、並びにファインピッチ化、明品の多様化に対応した 信頼性の高い、ハンダ付け方法、投合物を進せする。 「解決手段」プラックス中に選売剤として、フェノール 他水機匹を全ける記憶体を設備する。ハンダネ中の2 〇μm以下の粒子を側数分布で30%以下、概実合有量 を500pm以下、ハンダペースト中の水分含有量を 0.5 wt %以下とする。

From-03 3591 7290

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】フェノール性水酸基を有する配糖体を含む ことを特徴とするハンダ付けフラックス。

ことを特徴とするハンダ付けフラックス。 【請求項2】 請求項1 に記載の配額体のフェノール性水 確轧が、ヒドロキノンの誘導体であることを特徴とする

ハンダ付けフラックス。 「請求項3」請求項1または2に記載の正糖体が、単籍 類、還元性二額類または選元性オリゴ破損のへミアセタ ール性水極越と、ヒドロキノンの水強速とをエーテル結 合した化合物であることを特徴とするハンダ付けフラッ

クス。 「舘琅珥4】フェノール性水殺基を有する配納体が、フ ラックス金量に対して0、005wt%以上、20wt %以下添加されていることを特徴とするハンダ付けフラ

ッッへ。 【醋求項5】請求項1~4の何れか1項に記載のハンダ 付けフラックスとハンダ粉末とからなるハンダペース

に 「請求項6] ハンダ粉末に含まれる、粒径20μm以下 のハンダ粒子が衝数分布で30%以下であることを特数 20 とする請求項5に記載のハンダペースト。

[請求項7] ハンダ粉来中の酸素原子含有量が500 ppm以下であることを特徴とする請求項5または6に記載のハンダペースト。

【請求項8】ハンダ粉末が、SnおよびZn、又はSn およびAgの元素を含有することを特徴とする請求項5 ~7の何れか! 項に記載のハンダベースト。

[請求項9] 水分含有量が0.5 wt%以下であること を特徴とする請求項5~8の何れか1項に記載のハンダ ペースト。

【請求項10】請求項5~9のいずれか1項に配設のハンダペーストを、回路板上に施行する工程と、該ハンダペーストをリフローする工程とを含むことを特徴とする問題がのハンダ付け方法。

【請求項11】請求項10に記載の回路板のハンダ付け 方法により製造した接合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は保存等近性に優れた、ハンダ付けフラックス及びハンダペースト、並びに、 談ハンダペーストを用いたハンダ付け方法、及び接合物に関する。

[00002]

【従来の技術】ハンダ付けフラックス、ハンダペーストは、エレクトロニクス需要において電子部品を表面更装するために用いるある。ハンダペーストはその印刷館 性、 粘着性のため自動化に選しており、近年その使用量が増大している。

【0003】エレクトロニクス産業においては、ハンダ ベーストはプリント基板上にスクリーン印刷またはディ 50

スペンサーにより整布され、常子部品が截置され、ついでリフローして電子部品が固定化される。とこでリフローとは電子部品が関連された特赦を予熱しその後ハンダベーストを融評温度以上に加熱し部品の核合を行う・一弦の操作を含う。

【0004】 一分、最近では電子製品の心型化のためファインピッチ化が吸ぶされ、ファインピッチの耐熱、例えばの、3mmピッチののFP(Quad Fial Package)タイプLS1の機団や、さらにはCS 同いられている。このため、ハンダ付けフラックス、ハンダベーストには、ファインピッチ対応の印刷性能が変まれている。このような歴史の変型に式えるため、ハンダ電子の子を地子を下げることがなされているが、一方ハンダ粒子のからな手をを下げることがなされているが、一方ハンダな子との反応が関係され、ハンダベーストの保存文定性が一層型化するという問題点があった。

「00051ハンダペーストの保存変化性低下の最大式 図は、保命中にハンダ粉末がフラックスと発売的に反応 し、ハンダ数末の酸化分域がレてフラックス中の活性剤 が発表され、フラックスの活性性が低下すると関助に、 仮名生成物によりハンダペーストの私在が増加してしま うためである。このため、ハンダペーストの使用におい て、適正な目的性力が抜け出来なくなる上に、リフロー 限に治療したくなるという問題が生する。

【0006】従来よりハンダベーストの保存安定性を向 上させるために、ハンダ粒子の表面を保護し、粒子金属 の反応性を下げる努力がなされてきた。

の成功性を下のお別がなるれになか。 「00017間外は、ハンダ助来をグリセリンで被関する方法、体外公平5-2658号公削し、ハンダ助末を ハンダベーストの増削に対して不管性あるい場前性のコーティング カーティング制によりコートする方法(特排平1-113 197号公割)が開示されている。後者のコーティング 川の好節公引としてはシリコーンオイル、フリーンベ ース高分子量化合物、フッ素化シリコーンオイル、フル オロシリコーン被置かまどフッポ化炭化水体ベース高分 子化合物などが挙げるれている。

[0008] またハンダ効末を、常祉ではフラックスと 40 不相管であるが、ハンダ付け温度で相管するロジンを主 依とする場所でコートする方法(物理平8-18469 8号公察、や選平4-251691号公報)が開示され ている

[0009] 輸述の方法では、比較的多量のコーティング制で被握を行えばハンダ勢をの強化を加えるに有効であるが、多里の被取材料はハンダペーストのリプローに対しむしろ不耐ぐであって、逆にハンダボールが多発するおそれがある。またとれらの被取は物理がに行われているだけで、付確は非常に弱いと考えられ、ハンダペーストを設置する形の治線があるいは使用時の移送、印刷等

(3)

の収扱ではがれてしまう恐れが強い。また、前述のロジンを主体とする横頭のコーティング利はそれ自身に反応 性の有機酸を多く含み粉末を保護しているとは言い難

い。
[0010] その他、ハンダ付けプラックスの活性剤として、フェノール系、フォスファイト系または確認深の が酸化剤を傾向する方法(特分便59922632527 素、特解等31240929分全99、分子内に指三プ テル基のついたフェノール骨格を一つまたはそれ以上含 む酸化防止剤の一種またはそれ以上含 む酸化防止剤の一種またはそれ以上含 が酸化防止剤の一種またはそれ以上含 が酸化防止剤の一種またはそれ以上含 が酸化防止剤の一種は 気が引いまた等 定の界面部性剤を用いること(特別平2-147194 号公約)などが観察されているが、その効果はいまだ十 分とは言えない。

10011 また最近は期間間から、総を含まないPb フリーハンダペーストやPb フリーハング用のフラックスが推験を主作でおり、これに対応すべく前途があられている。この中で特に本何なものとして独自されている。この中で特に本何なものとして独自されている。このの他の地管行やZnとフラックスとの反応により、軽略的に結故が上げる。特にZnが撤場においてフラックス中の有機ハロゲン化合物の分解物である。また、フラックス中のハロゲン化合物と、ハンダペーストの関係ではですでいる。また、フラックス中のハロゲン化合物と、ハンダペーストで、対策は下で、対策は、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型、アンダペーストで、大型では、アンダペーストで、大型では、アンダペーストで、大型では、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダペーストで、アンダイーストで、アンダペーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイーストで、アンダイースで、アンダイーストで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイースで、アンダイー

# [0012]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記の問題 点に鑑みなされたもので、保存安定性に優れたハンダ付 けブラックス、ハンダペーストを提供し、児にこのハン ダペーストを用いることにより、信頼性の高いハンダ付 け方法、及び接合物を提供することを目的とする。

[0013]
「孤国を除於するための手段」発別者らは上記の蘇嶐を解決するへく鋭意努力し検討した結果、本発明に到底した。即ち、本発明は、[11] アメール性水酸基を有する心解体を含むとを検認はするハンダ付けフラック 4、[21] [11] に記述の高階係のフェノール性水酸基が とドロキノンの誘導体であるととを検認するハンダ付けフラックス、[31] [1] または [21] に記載の危階体が、単物類、過元性に編制また認元には71割割 別のへミアセクール性水極延と、ヒドロキノンの水酸基とをエーテル結合した化合物であることを特徴とするハンダ付けフラックス、[41] アメール性水極素を有する配階体が、フラックス全量に対して0、005m 1%以上、20m 1%以下%回流することを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であるの影響が、フラックス全量に対して0、005m 1%以上、20m 1%以下%回流すびであることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを特別であることを持続している。

1 項に記載のはんだ付けフラックスとハンダ粉末とから なるハンダペースト、 [6] ハンダ粉末に合まれる、粒 ※ 位20μm以下のハンダ粒子が個数分布で30%以下で あることを特徴とする [5] に記載のハンダベースト、 [7] ハンダ粉未中の酸素原子合有量が500ppm以 下であることを特徴とする 「5] または [6] に記載の ハンダペースト、 [8] ハンダ粉末が、Snおよび2 n、又はSnおよびAgの元素を含有することを特徴と する [5] ~ [7] の何れか1項に記載のハンダベース ト、[9] 水分合行量が0.5 wt%以下であることを 特徴とする [5] ~ [8] の何れか1項に記載のハンダ ペースト、[10] [5] ~ [9] のいずれか 1 頃に記 裁のハンダペーストを、回路板上に塗布する工程と、該 ハンダペーストをリフローする工程とを含むことを特徴 とする回路板のハンダ付け方法、 [11] [10] に記 載の回路板のハンダ付け方法により製造した接合物、に 関する。

#### TO 0 1 4]

「発明の実施の形態」ハンダパけフラックスは、樹脂、 有機能成分、流元額、村磯トロゲン化合物、溶剤、チク ソトロピック剤等を配合したものである。本学的では選 元和として、フラックス中に、フェノールを大陸法を有 プロストとも言い、環状能過をとった論のアセタール 諸塚体を活す。即ち、ヘミアセタールが吸給の水素原子 アプルキル系、アラルキル系、またはアリール語によっ て回摘されたアセタールを言う。また、アセタールの酸 赤の代わりに確質をたは密素を持つS - グリコシド、N ーグリコシドを含む。

【0015】本発明では、記様体に介まれるフェノール 他水像話を、ヒドロキノンの影響体とすると効果的であ る。また、上記の場体を、「地震線」返元他上側側または 返元性ナリゴ緊線、例えば、グルコース、マルトース、 ラクトース端のハミアセタールを水極をと、ヒドロキノンの水像話とおエーテル結合した化合物とすると、ハン ダイヤフラックス中での還元効果をさらに高めることが できる。

(できる。 [0016] このような化合物としては、例えば、とドロキノソ・F-Dーグルコシド (アルブチン)、フロレ ・チン・6' - グルコシド (フロリジン)、アピニゲンーフ ー6ーDーグルコシド (アピイン)、アイゼイン 7ーDー グルコシド (アピイン)、テイゼイン 7ーDー グルコシド (グイジン)、クエルセチンー3ーラムノシ ド (クエルシトリン)、クエルセチンー3ールチノシド (ハチン)、ケエルセチンー7・グルコシド (クエルン メルトリン)、ヘスペレチン-7・ブルコシド (ケスペ リプン)、・フェンゲーン-7・グルコシド (ケリンギ ン)、ペラルギニジンクロリドー3、5ージグルコシド (ペラルギニジンクロリドー3、5ージグルコシド (ペラルギニジンクロリドー3、5・ジグルコシド ルコンド (シアニン)、シアニジンクロリドー3ーガラ ルコンド (シアニン)、シアニジンクロリドー3ーガラ

特開2001-205480

(4)

クトシド(イデイン)、シアニジンクロリドー3ーグルコシド(クリサンテミン)、シアニジンクロリドー3・ルチノシド(ケラシアニン)、シアニジンクロリドー3・ルゲノシド(ケラシアニン)、シアニジンクロリドー3。一がソチセピセシド(メコンアニン)、ブルフィニジンクロリドー3、チングルコシド(ゲルフィン)、アリザリン-2一プリメベロシド(ルベリトリン酸)、ラオンチゲニン-3ーグルコシド(ラボンチシン)、マルビジン-3・ボージン)は、アリサインク・ファルビンー3・ブルコシトシド(アリス)、フロレチン-7・アーカープルコンド(ブエン)、ミリセチンーオーカーカントンド(アルブスクリン)の対解すられ

【0017】これらの展示剤の添加量は、フラックス、ハンダペーストの保持定性、物にはんだ砂と有機ハロゲン化合物との反応の防止を完分に確保するに足る量であればよいが、一般的にはフラックス全量に対し0.05w 18以上10w 18以下である。添加量が少なすぎると安定化効果が無く、20w 18以上添加しても高速度添加に見合うだけの効果の向上が認められないので好ましくない。

[0018] この選正別の作用機構は十分に静明できていないが、おそちくはこれるの選元和がいングペーストーの治存を表あいは空気件の競形に働き、ハンダ金属の態化を抑制することによると思われる。また、これるの選元がはハロゲン合行成分から遊離してくるハロゲンのアわばハロゲブターとして動くのて、遊離したハロゲンが、ンダ金属と反応するのを効果的に防止しているためと考えれる。

【0020】上配の具体例としては、Snが63wt %、Pbが37wtがの共体パンダ UTF63Snプ アPbと数す、t %の共体パンダ UTF63Snプ 2Ag、62.6Sn/37Pb/0.4Ag、60S n/40Pb、50Sn/50Pb、30Sn/50P 2.2Ssn/575Pb、10Sn/88Pb/2A g, 465n/8Bi/46Pb, 57Sn/3Bi/ 40Pb, 42Sn/42Pb/14Bi/2Ag, 4 5Sn/40Pb/15Bi, 50Sn/32Pb/1 8Cd, 48Sn/521n, 43Sn/57Bi, 9 7 In/3Ag, 58Sn/42In, 951n/5B 1,60Sn/40Bi,91Sn/9Zn,96.5 Sn/3. 5Ag, 99. 3Sπ/0. 7Cu, 95S n/55b, 205n/80Au, 905n/10A g, 90Sn/7. 5B1/2Ag/0. 5Cu, 97 Sn/3Cu, 99Sn/1Ge, 92Sn/7, 5B i/O. 5Cu, 97Sn/2Cu/O. 8Sb/O. 2Ag, 95, 5\$n/3, 5Ag/1Zn, 95, 5 Sn/4Cu/0. 5Ag, 52Sn/45Bi/3S b, 518n/45Bi/38b/12n, 858n/ 10Bi/5Sb, 84Sn/10Bi/5Sb/1Z n, 88. 2Sn/10Bi/0, 8Cu/1Zn, 8 9Sn/4Ag/7Sb、88Sn/4Ag/7Sb/ 1 Zn, 98 Sn/1 Ag/1 Sb, 97 Sn/1 Ag /18b/1Zn, 91. 2Sn/2Ag/0. 8Cu /6Zn, 89Sn/8Zn/3Bl, 86Sn/8Z n/6Bi, 89. 1Sn/2Ag/0. 9Cu/8Z nなどが挙げられる。また本発明のハンダ粉末として、 異なる組成のハンダ粉末を2種類以上混合したものでも

[0021]上記のハンダ粉末の中でもPbフリーハンダ、特に好ましくはSnおよびZn、又はSnおよびA 東元素を含有するハンダから選ばれた合め組成を用いて 本発明のハンダペーストを作製した場合、Sn・Pb系 のハンダと同さレルルまでリフロー温度が下げられるた の 数、製装部品の長な命化がはかられ、また部品の多様化 にも対応できる。

[0022] ハンダ粉末の粒径としては、日本工業規格 (115) には、ふるい分けにより63~22μm、4 5~22μm及び38~22μm等の規格が定められて いる。ハンダ粉末の粒度測定には通常、JISにより定 められた、標準ふるいと天秤による方法が用いられる。 しかし、ハンダ粉末の表而には微粒子のハンダ粉末が静 電気などにより付着していることが多く、この方法で は、ハンダ粉末に付着する微粒子が十分に分離できず、 制定されるハンダ微粒子の量は実際にハンダ粉末に含ま れる微粒子の量より少なくなってしまう。例えばJIS による粒度分布測定の、ふるい分け後のハンダ粉末を顕 微鏡観察してみると、大きなハンダ粒子の表面に多数の ハンダ微粒子が付着しているのが観察される。ハンダ粉 末中の、これらの微粒子の存在量が増加すると、ハンダ 粉末が酸化しやすくなり、ハンダペーストの保存安定性 が低下する。

[0023] 本発明者らは、ハンダ粉末の粒度分和測定 に、JISに規定されている方法に加えて、ハンダ粉末 50 に合まれる微粒子成分の個数分布を用いることにより特

特開2001-205480

性の優れたハンダ粉末が得られることを見出した。

【0024】ハンダ粉末の微粒子合作コの測定は、開放 類による歯機解析や、エレクトロゾーン径によるコール ターカウンターもも行うととができる。コールターカウ ンターについては「粉析工学便覧」(総件工学会属、第 2版 p 19 ~ p 2 0)にその原理が示されているが、粉 体を分散させた裕族を隔壁にあけた流化に通過させ、そ の組成の両側で電気出郊紙化を測定することにより切外 の数度分布を制定するもので、別外のの変化学を再現性 良く測述するとが可能である。この方法をハンダ粉末 の数度分布制に用いた場合、ハンダ海水を溶液に分散 した素、ハンダ料末に付着した微粒でが分離され でく、従来のよるい法による重量分布や体剤分布測定で は検出できなかった、ハンダ連子に付着した微粒子を定 量化することができる。

[0025] なお関策額による両像解析も、コールカウンターによる方法でも別定できる教性子の形界が1 2 市機能である。1 μ m以下の教徒子の混みないずれの方法でも測定が例解であるが、頭常のアトマイズ法にて作製されるハンダ粉末には、1 μ m以下の教徒子は発送 20 る。合まれず、上配によるハンダ数学で創設分布別定は1 に加以上の粉件に即定して良い。

[0026]本発明における側数分布の質路条件として、ハンダ粉末に含まれる20μm以下のハンダ粉末に含まれる20μm以下のハンダ粉末の個数分布で30%以下、好ましくは20%以下にコントロールすることが好ましい。20μm以下のハンダ粒子の個数分布が、上配の簡単を超えると、単位表現あたりの表面積が大きくなり、酸化されやすくなるため、ハンダベーストの保存表命が短くなる。

[0027] ハンダ粉末中の微粒子の温入量を保険する 30 ためには、ハンダ粉末の分級形の分級形の分級原を目標値底より大陰い側に設定したり、ハンダ粉末の風湿、 ふるい分けを、ハンダ粉末中の微粉の混入量が目標レベル以下になるまで積り返したり、粉体の体粉斑皮を遅くして微粒子が除去されやすくしたり、水以外の部を用いて温式分級したりまる方法を用いることができる。

[0028]本発明に用いるハンダ粉末は、ふるい分けによりハンダ数径の上限を規定するふるいの日間を以下の粒度のハンダ粉末が、重点分布で90%以上、好ましくは95%以上とするのがよい。

[0029] また本発明で用いられるハンダ朝来中の機 線照子合有策も低いほど良く500pmは下、より好 ましくは300pm以下ですることにより、ハンダベ ーストの保存安定性が向上する。ハンダ粉末中の砲楽頭 子含有量を低下させるためには、ハンダ射末を作数する アトマイズ工屋をハンダ助が極忙されにくい雰囲気下と したり、作製されたハンダ砂を確化されにくい環境下で 扱うことが行効である。具体的には上記工程を、緊急ガ スや不満性ガスの存在する環境下で行うことが呼まし 【0030】また本発明のハンダベーストは、水分含有 最を0.5 wt %以下、より好ましくは0.3 wt %以下 たすることにより、保存受送性が向上すると共に、ハ ンダ付け方法及び扱合物においても信頼性が向上する。 「0031】なお、木発明のフラックスはアロー用の被 状フラックスで使用する場合は溶剤にイソプロビルアルコ ルベ学を使用して40~70%に搭索すればよく、また 糸ハンダ用ヤニに使用する場合、溶剤を使用性でに溶剤 以外の材料をロジンの軟化点以上で調合し、常温で同化 糸ハンダフオなばい。

(FAX) US SOSI (250

100321 本9時のフラックスおよびハンダベースト は、基板、例えば、ブリント配線板と電子部品を接合して接合物を製造する際に対策に使用される。本売時のフ ラックス及びハンダペーストの使用方法。並びに電子部 高齢合物の関連方法では、例えば、ハンダ付を所置する 高砂が足、印刷弦なでのンダペーストを整布し、電子部 品を動世し、その後加熱してングビネを搭載し、超ば

る。
[0033] 蒸復と電子部品の接合方法 (実践方法)としては、例えば素面深絶技術 (SMT) があげられる。この実施方法は、まずハンダベーストを印刷法により基 板、例えば記録が上の所置する箇所に強合する。次いで、チップ部品やQドPなどの世子部局をハンダベーストとに歌便し、リフロー熱源により一括してハンダ付けする。リフロー熱震には、熱風炉、赤外板炉、蒸気原始ハンダ付け接座、光ビームハンダ付け装座等を傾用することができる。

【 0 0 3 4 】 本売明のリフローのプロセスはハンダ合金 担成で異なるが、9 1 5 n / 9 7 n 、8 9 5 n / 8 7 n / 3 8 1 n 8 6 5 n / 8 7 n / 8 7 n / 3 8 1 n 8 6 5 n / 8 7 n / 8 1 n / 3 8 1 n / 8 6 5 n / 8 7 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 8 1 n / 9 n / 8 1 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9 n / 9

[0035] 本発明のハンダベーストでは上記のリフロープロセスを空業中でも大気中でも気炉であるとが可能である。空業リフローの場合は酸素温度をすって1%以下、好ましくは0.5vol%以下とすることで人気リフローの場合より配線域などの差板へのハンダの端れ性が向止し、ハンダボールの発生も少なくなり信頼性の高い変更ができる。

To-Hogan & Hartson LLP

(6)

特開2001-205480 10

【0036】この後、基板を冷却し表面実装が完了す る。この実装方法による電子部品接合物の製造方法にお いては、プリント配線板等の基板(被接合板)の両面に 接合を行ってもよい。なお、本発明のハンダペーストを 使用することができる電子部品としては、例えば、I.S I、抵抗器、コンデンサ、トランス、インダクタンス、 フィルタ、発掘子・振動子等があげられるが、これに限 定されるものではない。

【0037】また本発明は、あらかじめ基板の所定の表 面、例えばプリント基板の回路金属の、所定の表面にの み化学反応により粘着性皮膜を形成し、これにハンダ粉 末を付着させた後フラックスを塗布し、ハンダの溶融温 皮まで加熱してリフローさせ、ハンダバンプを形成した 回路基板(特開平7-7244公制)上に、本発明のハ ンダベーストを用いてSMT(表面実装技術)で実装し た場合、ハンダ中のボイドが減少する等の優れた接合物 の信頼性が得られる。

# [0038]

[実施例] 以下実施例をもって発明の内容をさらに具体 的に説明するが、本道明はこれらに限定されるものでは 20 ない。

## [0039] [試験法]

### **①酸素速度**

レコー社の酸素分析計(赤外線吸収法)で測定した。 [0040] ②水分

ハンダベーストを水分気化装置 (3(都電子工業 (株) 製:ADP-351) に入れ、150℃に加熱して気化 させ、キャリアガスとして窒素を用い、カールフィッシ ャー水分計(京都電子工業(株)製:MKC-210) に導き、気体中の水分を測定した。

# [0041] ロハンダペーストの保存安定性

ハンダペースト製造後、25℃で7日間保存する加速試 験を行い、有機ハロゲン化合物の分解率と水素発生量を 油屋した。本加速試験の条件は大略5℃で3ヶ月間の冷 旗保管に相当する。有機ハロゲン化合物の分解率は、ベ ースト1gにクロロホルム5mlを加えて挽挫し、フラ ックス分を溶解した後、純水10mlを加えてハロゲン イオンを水に抽出し、イオンクロマトグラフで測定し た。また水素発生量は、ハンダペースト50gを100 m 1 の試験管に入れ、シリコンゴム製栓で密閉した状態 40 で25℃で7日間保存した後、ゴム栓を通して気体を探 取してガスクロマトグラフにより気体中の水素濃度を測 定した。

[0042] ②ボイドの観察 (接合の信頼性) 60mm平方の鋼板に厚さ150ミクロンのメタルマス クを用いて、直径6mm×6個のパターンを印刷後、大 気雰囲気下でリフローし、次いでカッタでハンダと共に 鋼板を切断した後、該ハンダ部分を顕微鏡により観察 し、ボイドの発生状況を観察した。 θ 個のパターンにつ いて大きさが10 µm以上のポイドを計測し、1個のパ 50 ハンダベーストをそれぞれ1枚の回路板に印刷し、1.S

ターン当たりの平均個数が2個以上であった場合を不合 格とした。

[0043] (実施例1~5、比較例1~3) <フラックス及びハンダペーストの製造>樹脂成分とし て重合ロジン17.5wt%、不均化ロジン27.5w 1%、チクソトロピック剤として水源ヒマシ油6w1 %、活性剤としてシクロヘキシルアミン臭化水素酸塩 O. 08wt%と有機ハロゲン化合物としてヘキサブロ モシクロドデカン3.5wt%を、また還元剤として、 アルプチン、フロリジン、エスクリン、アピイン、ダイ ジンを、比較例の週元剤として2, 6ージ・tープチル -4-メチルフェノール、ヒドロキノンを各1w 1% を、更に p H調整剤としてトリエタノールアミン2wt %、防錆剤としてトリルトリアゾールを1wt%加え、 深刻としてジェチレングリコール モノー2ーエチルへ キシルエーテルを加えて100wt%とするフラックス を観製した。

[0044] このプラックスI1wt%に20~45 µ mの粒度分布をもち、表2に示す個数分布を有する89 Sn/82n/3BiのPbプリーハンダ粉末(粒径4 5μm以下の粒子含物量97wt%) 89wt%を添加 し、プラネタリーミルで混練し3kgのハンダベースト を製造した。配合成分を表 1 に、使用したハンダ粉末の 個数分布、ハンダ粉末中の微素含有、ハンダペーストの 水分の測定値を没2に示す。

#### [0045] [251]

| 尖面例 | 激光展           |         |       |
|-----|---------------|---------|-------|
| 1   | アルプチン         |         |       |
| 2   | フロリジン         |         |       |
| · 3 | エスクリン         |         |       |
| 4   | アピイン          |         |       |
| 5   | 1100          |         |       |
| 比较例 |               |         |       |
| 1   | 2. 6ージーェーブテル・ | - イーメゲル | フェノール |
| 2   | とドロキノン        |         |       |
| а ' | & L .         |         |       |

#### 【火2】

| 实施例     | 子例数比率 (例数%) |       | 胜卖合有带 | *5)     |  |
|---------|-------------|-------|-------|---------|--|
|         | TO #m       | 以下    | (maq) | (w t %) |  |
| 1       | 1.5. 4      | 26. 3 | 192   | 0, 32   |  |
| 2       | 16.5        | 21. 9 | 11.8  | 0. 18   |  |
| l s     | 18.7        | 22, 4 | 128   | D. 15   |  |
| 4       | 11.8        | 18. 7 | 162   | 0. 29   |  |
| 5       | 14. 1       | 236   | 173   | 0.28    |  |
| Harrell |             |       |       |         |  |
| 1       | 15. B       | 28, 9 | 283   | 0. 48   |  |
| 1 2     | 21. 5       | 26.8  | 198   | 0. 24   |  |
| l s     | 19. 6       | 28. 2 | 152   | 0.26    |  |

【0046】 <電子部品接合物の製造>実装方法として SMTを用いた。実施例1~5、比較例1~3の組成の

**粉開2001-205480** 

11

I、チップ抵抗、チップコンデンサーをハンダベースト 上に載置した後、リフロー熱源により加熱してハンダ付 けした。リフロー熱源には熱風炉を用いた。

【0047】リフロー条件は、プレヒートが温度130 ℃、プレヒート時間が80秒、リフローはピーク温度が 220℃、200℃以上のリフロー時間を50秒とし た。

【0048】作製したプリント記線板および用いたハン ダベーストについて前述した測定方法により特性を比較 した。測定結果を炎3に示す。

[0049] [43]

| 突厥例   | Br分解略 (%) |        | 水炭発<br>生量 · | ポイド   |
|-------|-----------|--------|-------------|-------|
|       | 初期粒       | 7日後    | V 0 1%      |       |
| 1     | 18. 2     | 28. 5  | 1. 59       | •     |
| 2     | 19. 0     | 21.4   | 1. 16       | 0     |
| 8 '   | 17. 1     | 19. 0  | 1. 05       | 8     |
| ٠ 4 . | 15. 9     | 22. 1  | 1. 43       | 0     |
| 5     | 16. 7     | 20.8_  | 1. 21       | 0     |
| 比较例   | -         |        |             |       |
| 1     | 100. P    | 100: 0 | 8. 23       | ×     |
| 2     | 100.0     | 100.0  | 7. 83       | ×     |
| 8     | 100. 0    | 100. 0 | 6. 92       | ×     |
|       |           | . 0    | : 分析 >      | 1 不宜数 |

(FAX)03 3591 7290

[0050] 延に、同様に91Sn/9Zn、86Sn /82n/6BiのPbフリーハンダ粉末を使用して同 様の実験を行ったが、全く同様の結果が得られた。

【0051】また実施例1~5のリプロー後のハンダ合 金組織と従来のSn-Pb系ハンダペーストのハンダ合 金組織とを比較したところ、SnーPb系の場合、高温 環境下での結晶の粗大化が著しいのに対し、本発明の S n-2 n 系合金では粗大化の傾向が小さく、これにより ハンダの機械的物性が向上しこれを用いた実装配線板の 10 寿命特性の向上が確認された。

[0052]

【発明の効果】本発明のハンダ付けフラックス、ハンダ ベーストにより、ハンダ合金とフラックスの反応が大幅 に抑制され、似めて優れた保存安定性が得られた。 特に 本発明は、従来より保存安定性が思いとされたPbフリ ーハンダペーストにおいても、保存安定性を格段に向上 させ、その有効性が確認できた。

【0053】また水発明のハンダベーストの開発によ り、実装配線板のファインピッチ化、部品の多様化に対 20 応した信頼性の高い回路板のハンダ付け方法、ハンダ付 けした接合物を提供することが可能となった。